Author Index

A

Abraham, A., 337
Amadon, A., 108
Ambassah, N. O., 279
Aydilek, A. H., 309

B

Bennert, T. A., 152
Benson, C. H., 91
Berilgen, M. M., 324
Blommaart, P., 48
Bouazza, A., 293

C

Cazaux, D., 181
Cola, S., 226
Colleselli, F., 226
Cortellazzo, G., 226

D

Didier, G., 181

E

Edil, T. B., 137, 209, 309, 324

F

Fox, P. J., 29, 309
Fukagawa, R., 279

G

Gallagher, M. J., 108
Gucunski, N., 152

H

Hanson, J. L., 137
Heemstra, J., 48
Hurley, S. J., 165
Hussein, A. N., 267

J

Jafari, F., 152

K

Kamon, M., 123
Kasai, Y., 196
Katsumi, T., 123
Kawamura, M., 196
King, A. D., 64, 165
Klein, A., 74
Kodikara, J., 293
Krizek, R. J., 3

L

LeFeuvre, P., 64

M

Macari, E. J., 363
Maher, M. H., 152
McDermott, I. R., 64, 165, 243
Mohri, T., 279
Moo-Young, H. K., 108
Mori, K., 279

O

Özaydin, I. K., 324

P

Parker, R., 293
Polaski, J., 108

Q

Quiroz, J. D., 255

R

Ramer, D. S., 351

Copyright© 2000 by ASTM International www.astm.org

S

Sankey, J. E., 337
Sarsby, R. W., 74
Shao, Y., 363
Sills, G. C., 243
Smyth, S. J., 165

T

Tateyama, K., 279
Termaat, R., 48
The, P., 48

V

Varosio, G., 375

W

Wang, M. C., 351
Wang, X., 91, 209
Watanabe, K., 123
Wolfe, M., 108
Woodworth-Lynas, C. M. T., 64

Y

Yesiller, N., 137

Z

Zimmie, T. F., 255